DPC STEM による原子分解能電場観察

東京大学大学院工学系研究科総合研究機構 関 岳人 Sánchez-Santolino Gabriel 石川 亮 Monash University Findlay Scott D.

東京大学・ファインセラミックスセンター ナノ構造研究所 幾原雄一 柴田直哉



Fig. 1 (a) 分割型検出器を用いた DPC STEM の模式図. SrTiO₃[001]方位の(b) ADF 像と(c) DPC 像. 金単原子の(d) ADF 像 と(e) DPC 像.

微分位相コントラスト(DPC)法は走査透過型電子顕微鏡 (STEM)の検出面に分割型検出器を配置することによっ て,試料上で細く収束させた電子線の試料内部の電磁場によ る偏向を検出する顕微鏡法である(Fig.1(a)).主にメゾか らマクロスケールにおいて電磁場を可視化することに成功し てきた⁽¹⁾.最近,同手法での観察を原子分解能で行うことで, SrTiO₃(Fig.1(b),(c))と金単原子(Fig.1(d),(e))の原子核 と電子雲が作る電場を可視化することに成功した⁽²⁾.これら の像シミュレーションの結果と定量的な比較を行うと,中性

原子のポテンシャルを用いるよりもイオン原子のポテンシャ ルを用いた方が実験によく一致する.本研究結果は,原子分 解能 DPC が化学結合の直接観察の可能性を有していること を示すものである.

文 献

- (1) N. Shibata *et al.*: Acc. Chem. Res., **50**(2017), 1502–1512.
- (2) N. Shibata *et al.*: Nat. Commun., 8(2017), 15631. (2018年8月20日受理)[doi:10.2320/materia.58.104]

Electric Field Imaging at Atomic Resolution by DPC STEM; Takehito Seki, Gabriel Sánchez-Santolino, Ryo Ishikawa, Scott D. Findlay, Yuichi Ikuhara and Naoya Shibata

Keywords: STEM (scanning transmission electron microscopy), DPC(differential phase contrast)